Д.С. Камбар, Т.Е. Сейсембекова, Б.В. Командир, А.К. Аймуханов, А.К. Зейниденов

Карагандинский университет им. Е.А. Букетова Центр Нанотехнологий и функциональных наноматериалов Караганда, Казахстан

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПЕРЕНОСА ЗАРЯДА В ИНВЕРТИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ НА ОСНОВЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК SNO₂

Аннотация. Установлено, что есть оптимальная толщина пленок SnO₂, при которой наблюдается баланс между эффективностью транспорта и рекомбинацией носителей зарядов. В этом случае электроны в фотоактивном слое обладают максимальным временем жизни носителей заряда и низкой вероятностью к рекомбинации. Анализ полученных BAX показал, что использование SnO₂ приводит к повышению эффективности преобразования солнечной энергии.

D.S. Kambar, T.E. Seisembekova, B.V. Komandir, A.K. Aimukhanov, A.K. Zeinidenov

Karaganda State University named after Academician E.A. Buketova Center of Nanotechnology and Functional Nanomaterials Karaganda, Kazakhstan

COMPETITIVE CHARGE TRANSPORT PROCESSES IN THE INVERTED POLYMER SOLAR CELLS BASED ON SNO₂ THIN FILMS

Abstract. It is established that there is an optimal thickness of SnO2 films, at which a balance is observed between the efficiency of transport and recombination of charge carriers. In this case, the electrons in the photoactive layer have the maximum lifetime of charge carriers and a low probability of recombination. Analysis of the obtained VAC showed that the use of SnO2 leads to an increase in the efficiency of solar energy conversion. It is established that the current density of the photoelectrode depends on the thickness of the SnO2 films.

Оксид SnO_2 обладает лучшей дырочной проводимостью [1], что даст возможность более быстрому переносу фотоиндуцированных дырок с активного слоя к электроду и тем самым снизит вероятность рекомбинации носителей заряда и увеличит фототок ячейки. ОСЭ на основе SnO_2 электрода имеют недостаточно высокое фотонапряжение

из-за более низкого положение квазиуровня Ферми электронов (EF) в SnO.

Снимки морфологии поверхности пленок SnO₂ в масштабе 1x1 мкм представлены на рис. 1. Как видно из ACM-изображений, нанесение раствора при различных оборотах центрифуги оказывает влияние на морфологию поверхности. Морфология пленок SnO₂, полученных при оборотах вращения центрифуги 2000-4000 об/мин, имеют шероховатость поверхности 4,8-2,7 нм соответственно. Увеличение скорости вращения центрифуги 5000-6000 об/мин приводит к уменьшению шероховатость поверхность поверхности до 1,6 нм.

Изучение толщины пленки SnO₂ производилось по глубине царапины на поверхности SnO₂. Данные о толщине полученных пленок SnO₂ при разных оборотах центрифуги представлены на рис. 1.



Рис. 1 - Изображения толщины пленок SnO2 полученных при разных скоростях вращения

a) 2000 об/мин, b) 3000 об/мин, c) 4000 об/мин, d) 5000 об/мин, e) 6000 об/мин.

Исследования механизмов транспорта И рекомбинации носителей заряда в тонких пленках смеси полимеров PTB7-TH:ITIC с различной толщиной SnO₂ проводились методом импедансной спектроскопии [2]. Импеданс спектры в координатах Найквиста на основе тонких пленок представлены на рис. 2. В таблице 1 электротранспортные свойства. Для представлены основные интерпретации спектров импеданса использовалась эквивалентная электрическая схема. Фитинг спектров импеданса рассчитывался при пакета EIS-analyzer. Используя помощи программного метод импедансной спектроскопии, был проведен анализ электротранспортных характеристик солнечных ячеек [3]. Анализ годографов показал, что изменение толщины пленок SnO₂ приводит к электротранспортных изменению характеристик полимерного солнечного элемента.



Рис. 2 - Годографы импеданса инвертированных нанокомпозитных ОСЯ на основе пленок SnO₂ с различной толщиной

С увеличением скорости вращения spin-coater, толщина пленок SnO_2 уменьшается, что должно способствовать уменьшению сопротивления (R_w) пленки. Из таблицы видно, что с уменьшением толщины пленок сопротивления R_w также уменьшается, что в целом должно улучшать инжекцию электронов в FTO. Однако, как видно из таблицы, уменьшение толщины фотоактивного слоя приводит также к сопротивление R_{rec}, уменьшению ЧТО приводит К усилению рекомбинации электронов на границе раздела. С одной стороны уменьшения R_w, способствует быстрому транспорту электронов, но с другой стороны происходит конкурирующий процесс рекомбинации через сопротивления R_{rec}, которая также уменьшается, что увеличивает скорость рекомбинации.

Мы предполагаем, что есть оптимальная толщина пленок SnO_2 , где наблюдается баланс между эффективностью инжекции и рекомбинацией носителей зарядов. В этом случае электроны в фотоактивном слое обладают максимальным временем жизни носителей заряда и низкой вероятностью к рекомбинации. Из анализа спектров импеданса следует, что оптимальной является толщина 58 нм, где время жизни носителей заряда составило $\tau_{eff} = 0,9$ мс (таблица 1).

Film thickness, rpm	R _w , (Ohm)	R _{rec} , (Ohm)	R_{rec}/R_{w}	$ au_{ m eff},$ (ms)	$k_{eff},$ (s ⁻¹)
58	174	215	1.2	0.9	10704
62	214	314	1.4	0.8	12221
76	245	458	1.8	0.5	18190
88	262	437	1.6	0.4	20768
102	320	738	2.3	0.4	23711

Таблица 1 - Значение электрофизических параметров пленок SnO2

На рис. З приведены вольтамперные характеристики органических солнечных ячеек на основе фотоактивного слоя РТВ7-Th:ITIC с разной толщиной пленок SnO₂. В таблице 2 приведены фотовольтаические параметры органических солнечных ячеек. При фотовозбуждении фотоактивного слоя РЗНТ:ICMA образуется электрон-дырочная пара, которая затем на границе раздела распадается на свободные носители заряда [4]. После электрон инжектируется в ETL нанокомпозитный слой SnO₂ а дырка в HTL слой MoO₃. Параметры BAX зависят от толщины слоя SnO₂.



Рис. 3 - Вольтамперная характеристика полимерного солнечного элемента в зависимости толщины пленок SnO₂

С уменьшением толщины пленок SnO_2 до значения 62 нм наблюдается возрастание значения тока короткого замыкания в 2,3 раза и изменения напряжения холостого хода в 1,12 раз (таблица 2). Причем как видно из рисунка при дальнейшем уменьшении толщины SnO_2 наблюдается уменьшения значения тока короткого замыкания. Наблюдаемой уменьшение значения тока, очевидно, связано с тем, что пленка становится настолько тонкой, что в ней образуются разрывы, через которые происходит утечка тока. При толщине пленки 62 нм КПД ячейки составляет 0,38%. При уменьшении толщины пленки до 58 нм КПД ячейки уменьшилось до 0,17 %.

SnO film	J_{sc}	U_{oc}	J_{max}	Umax	FF	η				
thickness,	mA/см ²	V	mA/см ²	V	%	%				
nm										
58	3.4	0.28	2.0	0.18	0.38	0.29				
62	4.0	0.25	2.4	0.16	0.38	0.38				
76	3.0	0.27	1.8	0.17	0,37	0.26				
88	2.5	0.24	1.7	0.15	0,43	0.23				
102	1.7	0.25	1.1	0.16	0.41	0.17				

Таблица 2 - Фотовольтаические характеристики органических солнечных ячеек

Методом золь-гель разработаны методы синтеза пленок SnO₂. Показано, что при уменьшении толщины пленки до 58 нм шероховатость поверхности уменьшается до 1,6 нм. С уменьшением толщины пленок SnO₂ до значения 62 нм также наблюдается возрастание значения тока короткого замыкания в 2,3 раза и изменения

напряжения холостого хода в 1,12 раз. Аналогично, как и в случае пленок ZnO, при дальнейшем уменьшении толщины SnO₂ наблюдается уменьшения значения тока короткого замыкания. При толщине пленки 62 нм КПД ячейки составляет 0,38%. При уменьшении толщины пленки до 58 нм КПД ячейки уменьшилось до 0,17%. Наблюдаемой уменьшение значения тока для пленок ZnO и SnO₂, очевидно, связано с тем, что пленка становится настолько тонкой, что в ней образуются разрывы, через которые происходит утечка тока.

Список использованных источников

1 Rogé V., Didierjean J., Crêpellière J., Arl D., Michel M., Fechete I., Dinia A., Lenoble D. Tuneable Functionalization of Glass Fibre Membranes with ZnO/SnO_2 Heterostructures for Photocatalytic Water Treatment: Effect of SnO_2 Coverage Rate on the Photocatalytic Degradation of Organics // Catalysts. – 2020. – Vol.10, No.733. – P.1-18. DOI: 10.3390/catal10070733.

2 Гнеденков С., Синебрюхов С. Импедансная спектроскопия в исследовании процессов переноса заряда // Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук. – 2006. – No. 5. – С. 6–16.

3 Huang Y.F., Inigo A.R., Chang C.C., Li K.C., Liang C.F., Chang C.W., Lim T.S., Chen S.H., White J.D., Jeng U.S., Su A.C., Huang Y.S., Peng K.Y., Chen S.A., Pai W.W., Lin C.H., Tameev A.R., Novikov S.V., Vannikov A.V., Fann W. Nanostructure-dependent Vertical Charge Transport in MEH-PPV Films // Advanced Functional Materials. – 2007. – Vol.17, No.15. – P.2902-2910. DOI:10.1002/adfm.200600825.

4 Dang M.T., Hirsch L., Wantz G. P3HT:PCBM, best seller in polymer photovoltaic research // Advanced Materials. – 2011. – Vol. 23, Iss.31. – P. 3597-3602. DOI: 10.1002/adma.201100792.

УДК 678.033:678.073

А.В. Касперович, О.М. Касперович, А.Ф. Петрушеня, Л.А. Ленартович Белорусский государственный технологический университет, Минск, Республика Беларусь

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ НАПОЛНЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА

Аннотация. Введение в полимер функциональных добавок приводит к целенаправленному изменению их свойств. В статье рассматривается влияние